NIDAY.









1/1

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-116273

(43)Date of publication of application: 02.05.1997

(51)Int.Ci.

7/02 B32B

B32B 15/08

(21)Application number: 08-162688

(71)Applicant: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

24.06.1996

(72)Inventor: TAKENOUCHI TOSHIICHI

WAKABAYASHI MIKIKO

(30)Priority

Priority number: 07205623

Priority date: 11.08.1995

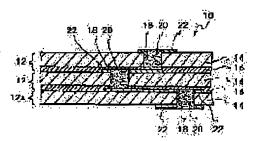
Priority country: JP

## (54) MULTILAYERED CIRCUIT BOARD AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To sufficiently secure the electrical conductivity of via holes and to match the thermal expansion and thermal shrinkage of the via holes to those of unit substrates, and then, to prevent the occurrence of cracks.

SOLUTION: A multilayered circuit board is manufactured by piling up unit substrates 12 each of which is composed of a thermosetting resin layer 14 which is made of a substrate material and carries a metallic layer formed on one surface, a thermosetting resin layer 16 formed on the other surface, a via 20 formed by filling a via hole 18 bored through the layer 14 with a conductive thermosetting resin containing a conductive material, and a wiring pattern 22 for connecting the metallic layer to the via 20 upon another and sticking the unit substrates 12 to each other by using the resin layers 16.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of

17.08.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平9-116273

(43)公開日 平成9年(1997)5月2日

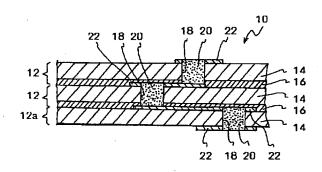
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号 庁内	整理番号	·FΙ		•			技術表示箇所
H05K 3/46	•		H05	κ	3/46		Z	
							В	
							N	
							S	
							_	
		administrato D	1.44.5				Т	
		審査請求	未謂求	爾來	頃の数12	OL	(全 10 頁	() 最終質に続く
(21)出願番号	<b>特願平8</b> -162688		(71) 8	人類出	0001906	388		-
(and trickles (1)	101000		(17)	니는			# <u>-</u> A-4∟	
(22)出顧日	WHO & (1000) & HOAH						朱式会社	A chilamana a cell tel.
(22)山峡口	平成8年(1996)6月24日		(				大子果田子	舎利田711番地
			(72) §	<b>発明者</b>	竹ノ内	敏一		
(31)優先権主張番号	特願平7-205623				長野県	長野市:	大字栗田字	舎利田711番地
(32)優先日	平7 (1995) 8 月11日				新光電	気工業	朱式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72) 3	色明者	若林	美紀子		
					<b>卡</b>	長野市	大字医田字	舎利田711番地
			ļ				株式会社内	
			(74)	L mar.d.				
•			(74)1	人野分	. 升理工	作貝	隆夫(	外工名)
		_						

### (54) 【発明の名称】 多層回路基板及びその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 ビアの導電性が十分確保され、単位基板とビアとの間で熱膨張、熱収縮がマッチングし、クラックの発生のない信頼性に優れる多層回路基板を提供する。

【解決手段】 熱硬化性樹脂層14の片面に金属層13が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層16が形成された基板材料11に設けられたビアホール18内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されてビア20に形成されると共に、金属層13がビア20と接続する配線パターン22に形成された単位基板12が複数枚積層され、熱可塑性樹脂層16により各単位基板が接着されていることを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、

前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板が複数枚積層され、

前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されていることを特徴とする多層回路基板。

【請求項2】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの両面に金属層が形成された基板 材料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電 性熱可塑性樹脂が充填されて成るピアが形成されると共 20 に、前記金属層の各々が前記ピアと接続する所要の配線 パターンに形成された単位基板とが積層され、

前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されている ととを特徴とする多層回路基板。

【請求項3】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板 材料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホールが形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部が露出するように、前記金属層が所要の配線パターン に形成された単位基板とが、前記端子ホールを外方に向けて積層され、

前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されている ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項4】 端子ホールに外部接続用のバンブが形成されている請求項3記載の多層回路基板。

【請求項5】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るピアが形成されていると共に、

前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板が複数枚積 層され、

前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されている

ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項6】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るピアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板 材料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホー ルが形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一 部が露出するように、前記金属層が所要の配線パターン に形成された単位基板とが、前記端子ホールを外方に向 けて積層され、

前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されているととを特徴とする多層回路基板。

【請求項7】 端子ホールに外部接続用のバンブが形成されている請求項6記載の多層回路基板。

3 【請求項8】 めっき金属層が、導電材料入りの導電性 熱可塑性樹脂層よりも厚い請求項5~7のいずれか一項 記載の多層回路基板。

【請求項9】 熱硬化性樹脂フィルムとして、熱硬化性ポリイミドフィルムが用いられると共に、熱可塑性樹脂層が熱可塑性ポリイミド層であり、且つピアホールに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストとして、金属粒子を含有する熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストが使用される請求項1~8のいずれか一項記載の多層回路基板。

【請求項10】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層 30 が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基 板材料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導 電性熱可塑性樹脂ペーストを充填した後、

前記導電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散させる加熱処理を施してビアを形成すると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を前記ビアに接続する配線パターン に形成して単位基板を形成し、

次いで、複数枚の前記単位基板を積層して加熱加圧を施 し、前記熱可塑性樹脂層によって各単位基板を接着する ことを特徴とする多層回路基板の製造方法。

0 【請求項11】 熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール内に、所定の厚さのめっき金属層を形成した後、前記めっき金属層上に導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂ペーストを充填し、

次いで、前記導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散する加熱処理を施してビアを形成した 後、

前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を前記ピアに接続する配線パターンに形成して単位基板を形成し、

3

その後、複数枚の前記単位基板を積層して加熱加圧を施 し、前記熱可塑性樹脂層によって各単位基板を接着する ことを特徴とする多層回路基板の製造方法。

【請求項12】 熱硬化性樹脂フィルムとして、熱硬化性ポリイミドフィルムを用いると共に、熱可塑性樹脂層を熱可塑性ポリイミド層とし、且つビアホールに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストとして、金属粒子を含有する熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストを使用する請求項10又は請求項11記載の多層回路基板の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は多層回路基板及びその製造方法に関し、更に詳細には配線パターンが形成された 熱硬化性樹脂フィルムの複数枚が積層された多層回路基 板及びその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】配線パターンが形成された熱硬化性樹脂フィルムの複数枚が積層された多層回路基板において、上下の配線パターン間の電気的導通をとるには、一般的には二つの方法が採用されている。その一の方法は、レ 20 ーザやドリル等で熱硬化性樹脂フィルムに形成したピアホールの内周壁に無電解めっきを施した後、電解めっきを施してめっき皮膜を形成し、このめっき皮膜により電気的導通をとる、ピアホールめっき方法である。また、他の方法は、熱硬化性樹脂フィルムに形成したピアホール内に、銅ペースト、銀ペースト又は金・銀・銅等の金属粒子をエポキシ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂に混入した熱硬化性の導電性樹脂ペーストを充填し、硬化してピアを形成することによって電気的導通をとる導電性樹脂ペーストを充填する充填方法である。 30

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前者のピアホールめっき方法では、めっき工程が無電解めっきと電解めっきとの2段めっきが必要となって、コスト高となる不具合がある。この様に、無電解めっきを施した上に、更に電解めっきを施すことは、めっき皮膜の信頼性を向上させるために不可欠である。また、後者の導電性樹脂ペーストを充填する充填方法では、充填した熱硬化性の導電性樹脂ペーストを熱硬化する際に、ガスが発生して体積が減少したり、空隙が生じたりし易く、十分な導電性が得られないおそれがある。更に、エポキシ樹脂、フェノール樹脂に代表される架橋性の熱硬化性樹脂ペーストは硬化すると、弾性が極度に失われ、温度サイクルが加わった場合には、基板材料とピアとの間で熱膨張や熱収縮のマッチングがとれず、ピアにクラックが発生するおそれがある。

【0004】そこで、本発明の課題は、ビアの導電性が十分確保され、且つ基板材料とビアとの間で熱膨張や熱収縮がマッチングし、クラックの発生のおそれがなく信頼性に優れる多層回路基板及びその製造方法を提供する 50

にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題を解決すべく検討した結果、ピアホールに充填する導電性樹脂ペーストとして、導電性熱可塑性樹脂ペーストを用いることによって、体積が減少したり、空隙が生じたりすることがなく、信頼性の高い多層回路基板を形成できることを知り、本発明に到達した。すなわち、本発明は、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された。他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るピアが形成されていると共に、前記金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板が複数枚積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されていることを特徴とする多層回路基板にある。

【0006】また、本発明は、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱硬化性樹脂フィルムの両面に金属層が形成された基板材料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るピアが形成されると共に、前記金属層の各々が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板とが積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位基板とが積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されていることを特徴とする多層回路基板でもある。

[0007] 更に、本発明は、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線バターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板材料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホールが形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部が露出するように、前記金属層が所要の配線バターンに形成された単位基板とが、前記端子ホールを外方に向けて積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接着されていることを特徴とする多層回路基板でもある。かかる本発明において、端子ホールに外部接続用のバンブを形成することができる。

【0008】かかる本発明に係る多層回路基板において、ピアの電気抵抗値を可及的に低下し得る多層回路基板として、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール

内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材 料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成る ビアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィル ムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに 形成された単位基板が複数枚積層され、前記熱可塑性樹 脂層により各単位基板が接着されていることを特徴とす る多層回路基板を提供できる。

【0009】或いは、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金 属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成され た基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出する ビアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層 と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層 されて成るピアが形成されていると共に、前記熱硬化性 樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線 バターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱 硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板材 料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホール が形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部 が露出するように、前記金属層が所要の配線パターンに 形成された単位基板とが、前記端子ホールを外方に向け て積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位基板が接 着されていることを特徴とする多層回路基板も、ビアの 電気抵抗値を可及的に低下し得る。かかる多層回路基板 においては、端子ホールに外部接続用のバンブを形成す ることができる。これらビアの電気抵抗値を可及的に低 下し得る多層回路基板において、めっき金属層を、導電 材料入りの導電性熱可塑性樹脂層よりも厚く形成すると とによって、ビアの電気抵抗値を更に一層低下し得る。 【0010】この様な、本発明に係る多層回路基板を製 造し得る多層回路基板の製造方法は、熱硬化性樹脂フィ ルムの片面が金属層で且つ他の片面が熱可塑性樹脂層で ある基板材料に形成したピアホール内に、導電材料入り の導電性熱可塑性樹脂ペーストを充填した後、前記導電 性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散させる加熱処理を 施してピアを形成し、次いで、前記熱硬化性樹脂フィル ムの金属層を前記ビアに接続する配線パターンに形成し て単位基板とした後、複数枚の前記単位基板を積層して 加熱加圧を施し、前配熱可塑性樹脂層によって各単位基 板を接着することを特徴とするものである。また、熱硬 化性樹脂フィルムの片面が金属層で且つ他の片面が熱可 40 塑性樹脂層である基板材料に形成した、前記金属層の裏 面が底面に露出するピアホール内に、めっきによって前 記金属層の裏面側にめっき金属層を形成した後、前記め っき金属層上に充填した導電材料入りの導電性熱可塑性 樹脂ペーストの溶媒を飛散する加熱処理を施してビアを 形成し、次いで、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を 前記ビアに接続する配線パターンを形成して単位基板と した後、複数枚の前記単位基板を積層して加熱加圧を施 し、前記熱可塑性樹脂層によって各単位基板を接着する ことを特徴とする多層回路基板の製造方法によれば、ビ 50 り、単位基板12は、基板材料に形成されたビアホール

アの電気抵抗値を可及的に低下し得る多層回路基板を製 造できる。尚、かかる本発明において、熱硬化性樹脂フ ィルムとして、熱硬化性ポリイミドフィルムを用いると 共に、熱可塑性樹脂層を熱可塑性ポリイミド層とし、且 つビアホールに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストと して、金属粒子を含有する熱可塑性ポリイミド樹脂ペー ストを使用することが好ましい。

【0011】本発明の層回路基板によれば、ビアが導電 性熱可塑性樹脂から成るので、製造時の加熱処理等にお いて、ビアを熱硬化性樹脂によって形成した場合の如 く、原料成分の揮発等に起因するガスが発生せず、ガス 発生に因る体積の減少や空隙が生じたりすることがな く、且つ電気抵抗値も増大することがないので信頼性の 髙い多層回路基板を提供できる。特に、熱硬化性樹脂フ ィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性 樹脂層が形成された基板材料に、金属層が底面に露出す るビアホールを形成し、このビアホール内の底面に露出 する金属層上に電解めっき等によってめっき金属層を形 成した後、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂を充填し てビアを形成することによって、ビアの電気抵抗値を可 及的に小さくできる。更に、熱硬化性樹脂フィルムとし て、熱硬化性ポリイミドフィルムを用いると共に、熱可 塑性樹脂層を熱可塑性ポリイミド層とし、且つビアホー ルに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストとして、金属 粒子を含有する熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストを使用 することによって、多層回路基板を形成する部材の熱膨 張係数が略一致するため、製造時又は使用時に種々の熱 サイクルが加わっても部材の熱膨張、熱収縮がマッチン グし、熱変形に対して部材が容易に追随でき、ビアに亀 裂が入ったりするおそれを解消できる。また、本発明の 多層回路基板の製造方法によれば、前述した本発明の多 層回路基板を容易に提供できる。しかも、ビア及び配線 バターンが形成された複数枚の基板材料を積層して加熱 加圧を施す際に、少なくとも一部が導電性熱可塑性樹脂 によって形成されたビアは、加熱加圧によって導電性熱 可塑性樹脂が接着性を示すため、ピア自体も接着性を示 すと共に、ビアを形成する導電性熱可塑性樹脂が加圧さ れて圧縮されるため、ビア自身の密度を更に高密度とす ることができ、且つ配線パターンとの電気的な接続を良 好とすることができる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明を図面によって更に詳細に 説明する。図1は、多層回路基板10の一例を示す断面 図であり、複数枚の単位基板12、12・・が積層され ている。かかる単位基板12は、厚さが10~20μm の熱硬化性樹脂フィルム14の片面に5~20μmの厚 さの銅箔等から成る金属層が形成されていると共に、他 の片面に10~20 µmの厚さの熱可塑性樹脂層16が 形成された基板材料から形成されたものである。つま

20

18に、金、銀、銅、ニッケル、鉛等の金属粒子から成 る導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて形成 されたピア20と、基板材料の金属層から形成された所 要形状の配線パターン22とから成り、ビア20と配線 パターンとは接続されている。図1に示す多層回路基板 10において、最下層の単位基板12aは、熱硬化性樹 脂フィルム14の両面に金属層が形成された基板材料に 形成されたビアホール18内に、前述した導電材料入り の導電性熱可塑性樹脂が充填されたピア20と、熱硬化 性樹脂フィルム14の両面に形成された金属層をエッチ 10 ング加工により形成した所要の配線バターン22とから 形成される。単位基板12aにおいても、配線パターン とピア20とは接続されている。

【0013】 この様に、三層の単位基板12、12、1 2 a は、後述する様に、積層されて加熱加圧されること によって、熱可塑性樹脂層16により接着されて一体化 されて多層回路基板10に形成されている。かかる多層 回路基板10の単位基板12aの下面側に形成した配線 パターン22には、はんだボール等のバンプやリードピ ン (図示せず)を形成して外部接続端子とすることがで きる。また、最上層及び最下層の各表面に形成された配 線パターンには、ソルダーレジスト等から成る適宜保護 膜(図示せず)を被覆し、配線パターンの酸化等を防止 することが好ましい。特に、図1に示す多層回路基板1 0を、半導体素子を搭載するBGA型、PGA型の回路 基板として用いる場合には、最上層に形成した半導体素 子と接続する配線パターンの領域や、最下層に形成した 外部接続端子(はんだボール、リードピン)を接合する 配線パターンの領域を除いて、最上層、最下層の表面に ソルダーレジストなどによって保護膜を形成することが 30 ず)を設けることができる。 好ましい。

【0014】図1に示す多層回路基板10では、ピア2 0が導電性熱可塑性樹脂から成るため、多層回路基板の 製造時の加熱処理等において、熱硬化性樹脂の如く、原 料成分の揮発によってガスが発生することがなく、ガス 発生に因る体積減少や空隙の発生を防止でき、且つ電気 抵抗値が増大することもない。このため、図1の多層回 路基板10は、高い信頼性を有することができる。 ここ で、熱硬化性樹脂フィルム14、熱可塑性樹脂層16、 及びピアホール18内の導電性熱可塑性樹脂の各々にポ 40 リイミド樹脂を用いた場合、三者の熱膨張係数が略一致 するため、多層回路基板10の製造時又は使用時におい て、種々の熱サイクルが加わっても三者の熱膨張、熱収 縮がマッチングし、熱変形に対して追随できる。とのた め、多層回路基板10の熱膨張、熱収縮に起因してピア に亀裂が入ったりするおそれを解消できる。この様な、 図1に示す多層回路基板10は、一又は複数の半導体チ ップやその他の電子部品を搭載する回路基板として好適 に用いることができる。図1においては、単位基板1

塑性樹脂層16が形成された単位基板12のみを複数枚 積層するようにしてもよい。この場合、最下層の単位基 板の外面に露出するピアと電気的に接続する配線パター ンを形成するためには、積層後に貼付した銅箔等の金属 層をパターンニングしてもよい。 尚、図1 に示す多層回 路基板10においては、単位基板12の積層数は特に限 定されない。

【0015】図2は、多層回路基板10の他の例を示 す。図2において、図1に示す部材と同一の部材は同一 符号を付して説明を省略する。図2に示す多層回路基板 10において、図1に示す多層回路基板10と異なる点 は、単位基板12、12に設けたビアホール18を、熱 硬化性樹脂フィルム14及び熱可塑性樹脂層16のみを 貫通し、底面に熱硬化性樹脂フィルム14の片面に形成 した金属層が露出するピアホール18とする点、及び熱 硬化性樹脂フィルム14の両面に金属層が形成した基板 材料から形成される単位基板12 a に設けるピアホール 18も、下面側の金属層と熱硬化性樹脂フィルム14の みを貫通させ、上面側の金属層が底面に露出するピアホ ール18とする点である。かかるビアホール18の各々 に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂を充填して成る ピア20によれば、配線パターン22との電気的接続を より良好にでき、更に最上層の配線パターン上に半導体 素子を搭載する場合、ビアホール18の開口部が配線パ ターン22によって塞がれるため、ビア頂上の配線パタ ーン上にフリップチップボンディング法等により直接半 導体素子をのせることも可能となる(図示せず)。尚、 図2の多層回路基板10においても、最下層の配線パタ ーン22に、はんだボール等の外部接続端子(図示せ

【0016】図3は、多層回路基板10の他の例を更に 示す。図3において、図1及び図2に示す部材と同一の 部材には同一符号を付して説明を省略する。 図3 に示す 多層回路基板10と図1及び図2に示す多層回路基板1 0との相違点は、最下層の単位基板12aにおいて、下 面側の金属層を設けないこと、及びピアホールには導電 性熱可塑性樹脂を充填することなく端子ホール18aと している点である。かかる図3に示す状態で多層回路基 板10として流通に供することができるが、端子ホール 18 aに、はんだボール等のバンプ24を形成して多層 回路基板10として流通に供することもできる。尚、端 子ホール18aの内壁面に、無電解めっきを施して銅や すず等の金属層を形成しておくことによって、はんだボ ールを形成する際に、はんだとの濡れ性を向上させるこ とができ好ましい。

【0017】図1~図3に示す多層回路基板10は、図 4及び図5に示す製造方法で製造することができる。図 4に示す製造方法において、使用する基板材料11は、 図4(a)に示す様に、熱硬化性樹脂フィルム14の片 2、12と単位基板12aとを積層したが、片面に熱可 50 面が銅箔等からなる金属層13で且つ他の片面が熱可塑 性樹脂層16が形成されている。先ず、この基板材料1 1の所要箇所に、ドリル等によりビアホール18を所要 数形成した後〔図4 (b)〕、ビアホール18内にスク リーン印刷等によって、導電材料入りの熱可塑性樹脂ペ ーストを充填し、適宜加熱処理してピア20を形成する [図4(c)]。この加熱処理によって、溶媒を飛散さ せて熱可塑性樹脂ペーストを固化させるためである。と の加熱処理条件としては、熱可塑性樹脂ペーストに配合 された溶剤の沸点よりも低い温度で緩やかに乾燥し、そ の後、溶剤を完全に飛散させるために沸点よりも少し高 い温度で乾燥させることが好ましい。具体的には、溶剤 にN-N-ジメチルアセトアミド (沸点166°C)を用いた 導電材料入りの熱可塑性樹脂ペーストを使用した場合で は、150℃で1時間加熱し、更に180℃で0.5時 間加熱して乾燥させる。ととで、ビアホール18に充填 する熱可塑性樹脂ペーストは、予め溶媒の飛散量を見越 して充填しておくことによって、ビアホール18内に隙 間のないビア20を形成することができる。この様に、 ビアホール18に充填した導電材料入りの熱可塑性樹脂 ペーストを加熱処理して固化することによって、導電材 20 料入りの熱硬化性ポリイミド樹脂ペーストを熱硬化させ る場合の如く、ガスが発生することがなく、ガス発生に 因る体積減少を解消できる。尚、熱可塑性樹脂ペースト をピアホール18に過剰に充填した場合、固化後必要に 応じて研摩して除去することができる。

【0018】次に、図4(d)に示す様に、金属層13上に感光性レジスト膜17を形成した後、図4(e)に示す様に、レジストバターン17aを形成する。更に、このレジストバターン17aを平スクに金属層13をエッチング加工してピア20に電気的に接続する所要の配線パターン22を形成し、図4(f)に示す単位基板12を形成する。その後、図5に示す様に、適宜数の単位基板12を位置あわせして積層し、加熱加圧する。かかる加熱加圧条件としては、減圧(真空)下において、220~300℃で10~30Kq/cm²とすることが好ましい。この加熱加圧によって、熱可塑性樹脂層16が軟化して接着性を呈するようになり、複数枚の単位基板12が固着され、図1に示す多層回路基板10を製造することができる。

【0019】その際、ビア20自体も熱可塑性樹脂から 40なるので軟化して接着性を呈し、且つ図1と図5との比較から明らかな様に、ビア20は圧縮されて配線パターン22と良好に密着し、且つ一体化される。ところで、最下層の単位基板12aは、接着用の熱可塑性樹脂層16は必要ないため、熱硬化性樹脂層14の両面に金属層が形成された基板材料を用いて、図4と同様にして導電材料入りの熱可塑性樹脂を充填してビア20を形成し、更にビア20に接続する配線パターン22、22を形成する。次いで、配線パターン22、22が形成された単位基板12aと単位基板12とを、図5に示す様に、積50

層し加熱加圧すればよい。尚、図4及び図5において、 ビア20を形成した後、金属層13にエッチング加工を 施して配線パターン22を形成しているが、金属層13 にエッチング加工を施して配線パターン22を形成した 後、ビアホール18を形成してビア20を形成してもよい。

10

【0020】図2及び図3に示す多層回路基板10も、 図1に示す多層回路基板10の製造と略同様にして製造 できる。すなわち、熱硬化性樹脂フィルム14の片面に 形成した金属層が底面に露出するピアホール18は、熱 硬化性樹脂フィルム14の片面が金属層で且つ他の片面 が熱可塑性樹脂層16である基板材料に、熱可塑性樹脂 層16の側からレーザ加工等を施し、金属層を貫通させ ないようにして形成できる。その後の導電材料入りの熱 可塑性樹脂を充填する工程等は、図4に示す工程と同様 である。との場合も、ビアを形成した後、金属層にエッ チング加工を施して配線パターンを形成してもよく、金 属層にエッチング加工を施して配線パターンを形成した 後、ピアホールを形成してピアを形成してもよい。ま た、両面が金属層である基板材料にビアホールを形成す る場合には、エッチングでビアホール形成部分の金属層 を溶解して除去した後、熱硬化性樹脂フィルム14をエ キシマレーザーで貫通させて形成できる。尚、ドリルで ビアホールを形成する場合には、ビアホール形成部分の 金属層を溶解する工程は不要である。

【0021】図1~図3に示す多層回路基板10に、半 導体素子を搭載するには、最上層の単位基板12上に素 子搭載エリアを設けて、とのエリアに半導体素子を搭載 し、最上層の単位基板12の配線パターンとワイヤとに よって電気的導通をとると共に、半導体素子をポッティ ング樹脂等により封止する。また、図2及び図3に示す 多層回路基板10の場合には、ビア20の直上に配線バ ターン22が形成されており、ピアホール18内に充填 した導電性熱可塑性樹脂ペーストが露出しておらず、ビ ア20の直上の配線パターン22にも半導体素子を搭載 可能である。このため、フリップチップ方式によって半 導体素子を直接配線パターン22上に搭載することもで きる(図示せず)。更に、図1に示す多層回路基板10 の場合、外部接続端子は、最下層の単位基板12aの配 線パターン22にリードピンやはんだボール等のパンプ から成る外部接続端子を形成することができる(図示せ ず)。一方、図2に示す多層回路基板10の場合、はん だボール等のバンプを端子ホール18aに形成して外部 接続端子とすることができる。

【0022】図1~図5に示す多層回路基板において、ビアは導電材料入りの熱可塑性樹脂によって形成されているが、銀フィラー入りの熱可塑性樹脂の電気抵抗値は約 $10^{-3}$   $\Omega$  c m程度であるのに対し、例えばニッケルの電気抵抗値は約 $10^{-3}$   $\Omega$  c m程度である。 このため、導電材料入りの熱可塑性樹脂から成るビアの電気抵抗値を

20

30

更に低下することが求められる場合がある。この場合、 図6に示す多層回路基板10が好適である。図6におい て、図1~図5に示す部材と同一の部材には同一符号を 付して説明を省略する。図6に示す多層回路基板10の 単位基板12を形成する熱硬化性ポリイミドから成る熱 硬化性樹脂フィルム14には、その片面に銅から成る配 線パターン22が形成されていると共に、他の片面には 熱可塑性ポリイミドから成る熱可塑性樹脂層 16 が形成 されている。更に、単位基板12には、ビア30が形成 されている。とのピア30は、熱硬化性樹脂フィルム1 4に形成された、熱可塑性樹脂層16側に開口し且つ配 線パターン22の裏面が底面に露出するビアホール18 内に、めっきによって配線パターン22の裏面側に所定 厚さに形成されたニッケルから成るめっき金属層32上 に、金、銀、銅、ニッケル、鉛などの金属粒子入りの熱 可塑性ポリイミド樹脂から成る導電性熱可塑性樹脂層 3 4が充填されて形成されたものである。かかるピア30 は、配線パターン22と電気的に接続されている。尚、 めっき金属層32は、銅、鉛、銀、金等で形成されてい てもよい。

【0023】ととで、ビア30を形成するめっき金属層 32を、導電性熱可塑性樹脂層34よりも厚く形成する 程、すなわち導電性熱可塑性樹脂層34を薄くする程、 ピア30の電気抵抗値を可及的に低下することができ る。ビア30中に占めるめっき金属層32の割合が増大 するからである。但し、導電性熱可塑性樹脂層34の厚 さを5 µ m以上とすることが好ましい。厚さ5 µ m以上 の導電性熱可塑性樹脂層34は、熱可塑性樹脂層16と 同様に接着機能を呈するからである。この様な、ビア3 0及び配線パターン22が形成された三層の単位基板1 2、12、12は、後述する様に、積層されて加熱加圧 されることによって、熱可塑性樹脂層16により接着さ れて一体化され、図6に示す多層回路基板10に形成さ れる。

位基板12は、図7に示す製造方法で製造することがで きる。図7に示す製造方法において、使用する基板材料 11は、図7(a)に示す様に、熱硬化性樹脂フィルム 14の片面に銅箔等からなる金属層13が形成され、他 の片面に熱可塑性樹脂層16が形成されている。先ず、 との基板材料11の所要箇所に、金属層13の裏面が底 面に露出するビアホール18をレーザ加工によって所要 数形成した後〔図7(b)〕、ビアホール18内の金属 層13の裏面側にめっき金属層32を形成する〔図7 (c)]。このめっき金属層32は、金属層13を電極 とする電解めっきによって形成することができ、ピアホ ール18の空間部36が略熱可塑性樹脂層16の厚さ程 度となったとき電解めっきを終了する。更に、ピアホー ル18の空間部36にスクリーン印刷等によって、導電

【0024】図6に示す多層回路基板10を構成する単

理してピア30を形成する〔図7(d)〕。尚、この加 熱処理等は、図4に示す単位基板12の製造方法と同様 に行うことができる。

【0025】との様に、ピア30を形成した後、図7 (d) に示す様に、金属層13上に形成した感光性レジ スト膜からレジストパターン17aを形成する。更に、 とのレジストバターン17aをマスクにして金属層13 にエッチング加工を施し、ビア30に電気的に接続する 所要の配線パターン22を形成し、図7(e)に示す単 位基板12を形成する。その後、適宜数の単位基板12 を位置合わせして積層し、加熱加圧する。かかる加熱加 圧条件としては、減圧(真空)下において、220~3 00℃で10~30 Kg/cm とすることが好ましい。この 加熱加圧によって、熱可塑性樹脂層16が軟化して接着 性を呈するようになり、複数の単位基板12が固着さ れ、図6に示す多層回路基板10を製造することができ

【0026】その際、ビア30を形成する導電性熱可塑 性樹脂層34も軟化して接着性を呈するため、ピア30 と配線パターン22とは良好に密着して一体化される。 また、かかる加熱加圧の際に、ビア30を形成するめっ き金属層32は、導電性熱可塑性樹脂から成るピア20 に比較して押し潰され難いため、多層回路基板10の厚 さを一定の厚さに保つことができる。ところで、図6に 示す多層回路基板10において、外部接続端子(はんだ ボール、リードピン)を接合する場合には、図8に示す 様に、最下層の単位基板12aの下面に配線パターン2 2を形成することが必要である。このため、図8に示す 多層回路基板10において、中間層に単位基板12bを 配設している。この単位基板12b及び単位基板12a は、熱硬化性樹脂フィルム16の上面側に熱可塑性樹脂 層16が形成されていると共に、下面側に配線パターン 22が形成され、且つ配線パターン22が底面に露出す るビアホール内に形成されためっき金属層32と導電性 熱可塑性樹脂層34とが積層されてピア30が形成され ている。

【0027】とのため、図8に示す様に、単位基板12 と単位基板12bとを積層することによって、単位基板 12のピア30と中間層の単位基板12bのピア30と を接続させることができ、単位基板12の上面側に形成 された配線パターン22と単位基板12bの下面側に形 成された配線パターン22とをピア30、30を介して 電気的導通をとることができる。かかる単位基板 1 2 b は、図7と同様にして得られ、積層する際に、単位基板 12のピア30と単位基板12bのピア30とを接続さ せるように、単位基板12bを配設する。更に、単位基 板12bの下面に単位基板12aを積層し、単位基板1 2 b に形成した配線パターン22と単位基板12 a に形 成したピア30とを接続することによって、図8に示す 材料入りの熱可塑性樹脂ペーストを充填し、適宜加熱処 50 様に、最上層の上面側及び最下層の下面側の各々に配線 バターン22が形成された多層回路基板10を得ること ができる。この様に、図8に示す多層回路基板において は、単位基板12bのピア30と配線パターン22との 各々は、単位基板12bを挟む他の単位基板12、12 aのピア30、30と接続されている。かかる多層回路 基板10において、最下層の単位基板12aの下面側に 形成された配線パターン22には、はんだボール等のバ ンプやリードピン (図示せず) を形成して外部接続端子 とすることができる。また、最上層、最下層の各表面に 形成された配線パターンには、適宜保護膜(図示せず) を被覆し、配線パターンの酸化等を防止することが好ま しい。特に、図1に示す多層回路基板10を、半導体素 子を搭載するBGA型、PGA型の回路基板として用い る場合には、最上層に形成した半導体素子と接続する配 線パターンの領域や、最下層に形成した外部接続端子

(はんだボール、リードピン)を接合する配線パターン の領域を除いて、最上層、最下層の表面にソルダーレジ ストなどによって保護膜を形成することが好ましい。

【0028】図8に示す多層回路基板10は、図9に示 す様に、単位基板12、12、12b、12aを位置合 20 わせして積層し、加熱加圧する。かかる加熱加圧条件と しては、減圧(真空)下において、220~300℃で 10~30 Kg/cm²とすることが好ましい。この加熱加圧 によって、熱可塑性樹脂層 16が軟化して接着性を呈す るようになり、各単位基板を固着することができる。か かる加熱加圧の際に、単位基板12のビア30の導電性 熱可塑性樹脂層34と、単位基板12bのビア30の導 電性熱可塑性樹脂層34とが当接状態にあるため、両者 が軟化して接着されてビアを形成できる。更に、めっき 金属層32、32が導電性熱可塑性樹脂層34を介して 接続され、且つ加圧力に対抗できるため、多層回路基板 10を所定厚さとすることができる。ことで、図8に示 すように、単位基板12bの下面側に配線パターン22 を形成できるため、単位基板12、12bのみを積層す ることによっても、一面側に外部接続端子を装着し得る 多層回路基板10を形成可能である。尚、図1~図3に 示す多層回路基板10においても、単位基板12、12 の一方を、他方の単位基板12と反対向きとし、ピア2 0同士を直接接続するように、単位基板12、12を積 層することによっても、一面側に外部接続端子を装着し 40 得る多層同路基板10を形成可能である。

【0029】ところで、図8に示す中間層としての単位 基板12bを配設することなく一面側に外部接続端子を 装着し得る多層回路基板10を図10に示す。図10に 示す多層回路基板10は、熱硬化性樹脂フィルム14の 片面に形成された配線パターン22が底面に露出する端 子ホール18aが設けられた単位基板12aを、端子ホ ール18aを外方に向けて単位基板12に積層したもの である。この端子ホール18aには、はんだボール24 等の外部接続端子を配設することができる。尚、図10 50 34 導電性熱可塑性樹脂層

に示す単位基板 1 2 a の下面側 (端子ホール 1 8 a が開 口されている開口面側)は、他の単位基板と接着される ことがないため、熱可塑性樹脂層16は不要である。 [0030]

【発明の効果】本発明に係る多層回路基板によれば、製 造時の加熱処理等において、熱硬化性樹脂のように原料 成分の揮発によりガスが発生することがなく、これによ り体積が減少したり、空隙が生じたりすることがなく、 抵抗値が増大することもないので信頼性の高い多層回路 基板を提供できる。また、ビアの一部をめっき金属層に よって形成することによって、ビアの電気抵抗値を可及 的に低下でき、信号等の減衰を可及的に抑制できる。-方、本発明に係る多層回路基板の製造方法によれば、前 述した多層回路基板を容易に提供でき、且つ積層時の加 熱加圧により導電性熱可塑性樹脂からなるビア自体も接 着性を示すため、配線パターンと良好に電気的に接続す ることができ結果、信頼性の高い多層回路基板を得るこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る多層回路基板の一例を示す断面図

【図2】本発明に係る多層回路基板の他の例を示す断面 図である。

【図3】本発明に係る多層回路基板の他の例を示す断面 図である。

【図4】図1に示す単位基板12の製造方法を説明する ための断面説明図である。

【図5】積層工程を説明するための断面説明図である。

【図6】本発明に係る多層回路基板の他の例を示す断面 図である。

【図7】図6に示す単位基板12の製造方法を説明する ための断面説明図である。

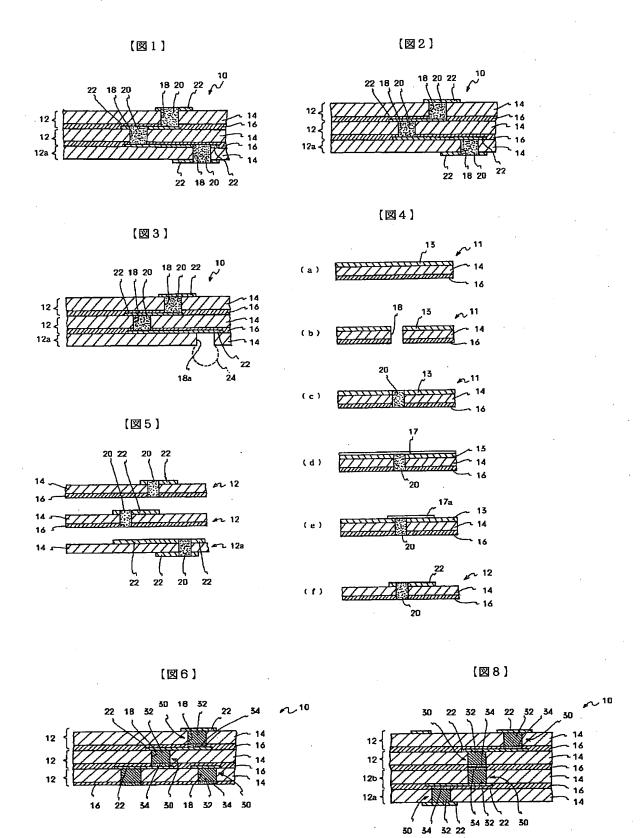
【図8】本発明に係る多層回路基板の他の例を示す断面 図である。

【図9】積層工程を説明するための断面説明図である。

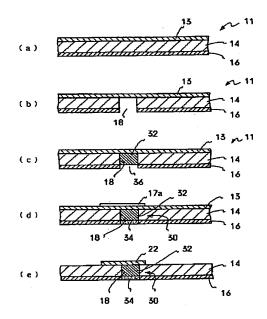
【図10】本発明に係る多層回路基板の他の例を示す断 面図である。

【符号の説明】

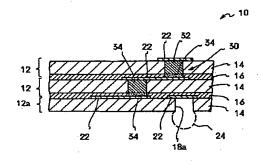
- 10 多層回路基板
- 11 基板材料
  - 12、12a、12b 単位基板
  - 13 金属層
  - 14 熱硬化性樹脂フィルム
  - 熱可塑性樹脂層
  - 17 感光性レジスト膜
  - 18 ピアホール
  - 20、30 ピア
  - 22 配線パターン
  - 32 めっき金属層



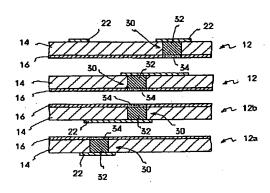




# [図10]



# 【図9】



# フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
B 3 2 B	7/02	104		B 3 2 B	7/02	•	104	
1	L5/08		•		15/08		J	

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成13年11月2日(2001.11.2)

【公開番号】特開平9-116273

【公開日】平成9年5月2日(1997.5.2)

【年通号数】公開特許公報9-1163

【出願番号】特願平8-162688

【国際特許分類第7版】

H05K 3/46

B32B	7/02	104
	15/08	
[FI]		
H05K	3/46	Z
		В
•		N
		S
•		Т
B32B	7/02	104
	15/08	J

#### 【手続補正書】

【提出日】平成13年2月6日(2001.2.6) 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線パターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたピアによってなされるように、積層して形成した多層回路基板において、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された複数枚の単位基板が積層され、

前記単位基板の各々が熱可塑性樹脂層によって接着されていることを特徴とする多層回路基板。

【請求項2】 配線パターンが形成された複数枚の熱硬 化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々 に形成された配線パターンの間の電気的導通が、前記熱 硬化性樹脂フィルムに形成されたピアによってなされる ように、積層して形成した多層回路基板において、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの両面に金属層が形成された基板 材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電 性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されると共 に、前記金属層の各々が前記ビアと接続する所要の配線 パターンに形成された単位基板とが積層され、

各単位基板が前記熱可塑性樹脂層により接着されている ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項3】 配線バターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線バターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたピアによってなされるように、積層して形成した多層回路基板において、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成

された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板 材料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホールが形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部が露出するように、前記金属層が所要の配線パターン に形成された単位基板とが、前記端子ホールの開口側を 外方に向けて積層され、

各単位基板が前記熱可塑性樹脂層により接着されている ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項4】 端子ホールに外部接続用のバンブが形成されている請求項3記載の多層回路基板。

【請求項5】 配線パターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたビアによってなされるように、積層して形成した多層回路基板において、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するビアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの 導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るビアが形成されていると共に、

前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板が複数枚積層され、

各単位基板が前記熱可塑性樹脂層により接着されている ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項6】 配線パターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたビアによってなされるように、積層して形成した多層回路基板において、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るピアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、

熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板 材料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホールが形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部が露出するように、前記金属層が所要の配線パターン に形成された単位基板とが、前記端子ホールの開口側を 外方に向けて積層され、

各単位基板が前記熱可塑性樹脂層により接着されている ことを特徴とする多層回路基板。

【請求項7】 端子ホールに外部接続用のバンブが形成されている請求項6 記載の多層回路基板。

【請求項8】 めっき金属層の厚さが、導電材料入りの 導電性熱可塑性樹脂層よりも厚い請求項5~7のいずれ か一項記載の多層回路基板。

【請求項9】 熱硬化性樹脂フィルムが、熱硬化性ポリイミドフィルムであると共に、熱可塑性樹脂層が、熱可塑性ポリイミド層であり、且つビアホールに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストが、金属粒子入りの熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストである請求項1~8のいずれか一項記載の多層回路基板。

【請求項10】 配線パターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたピアによってなされるように、積層して多層回路基板を形成する際に、

<u>該</u>熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他 の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けら れたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹 脂ペーストを充填した後、

前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を、前記導電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散させる加熱処理を施して 形成したピアに接続する配線パターンに形成して単位基板を形成し、

次いで、複数枚の前記単位基板を積層して加<u>熱し、</u>前記 熱可塑性樹脂層によって各単位基板を接着することを特 徴とする多層回路基板の製造方法。

【請求項11】 配線バターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成された配線バターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたピアによってなされるように、積層して多層回路基板を形成する際に、

該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するピアホール内に、所定の厚さのめっき金属層を形成した後、前記めっき金属層上に導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂ペーストを充填し、

次いで、前<u>記導</u>電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散 する加熱処理を施してビアを形成した後、

前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を前記ピアに接続する配線パターンに形成して単位基板を形成し、

その後、複数枚の前記単位基板を積層して加熱加圧を施 し、前記熱可塑性樹脂層によって各単位基板を接着する ことを特徴とする多層回路基板の製造方法。

【請求項12】 熱硬化性樹脂フィルムとして、熱硬化性ポリイミドフィルムを用いると共に、熱可塑性樹脂層を熱可塑性ポリイミド層とし、且つビアホールに充填する導電性熱可塑性樹脂ペーストとして、金属粒子入りの熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストを使用する請求項10又は請求項11記載の多層回路基板の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0005 【補正方法】変更 【補正内容】 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題 を解決すべく検討した結果、ビアホールに充填する導電 性樹脂ペーストとして、導電性熱可塑性樹脂ペーストを 用いることによって、体積が減少したり、空隙が生じた りすることがなく、信頼性の高い多層回路基板を形成で きることを知り、本発明に到達した。すなわち、本発明 は、配線パターンが形成された複数枚の熱硬化性樹脂フ ィルムを、前記熱硬化性樹脂フィルムの各々に形成され た配線パターンの間の電気的導通が、前記熱硬化性樹脂 フィルムに形成されたピアによってなされるように、積 層して形成した多層回路基板において、該熱硬化性樹脂 フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑 性樹脂層が形成された基板材料に設けられたビアホール 内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂が充填されて 成るビアが形成されていると共に、前記金属層が前記ビ アと接続する所要の配線パターンに形成された複数枚の 単位基板が積層され、前記単位基板の各々が熱可塑性樹 脂層によって接着されていることを特徴とする多層回路 基板にある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】また、本発明は、配線パターンが形成され た複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂 フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的 導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたピアに よってなされるように、積層して形成した多層回路基板 において、該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形 成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材 料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電性 熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると 共に、前記金属層が前記ビアと接続する所要の配線パタ ーンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱硬化 性樹脂フィルムの両面に金属層が形成された基板材料に 設けられたビアホール内に、導電材料入りの導電性熱可 塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されると共に、前 記金属層の各々が前記ピアと接続する所要の配線パター ンに形成された単位基板とが積層され、各単位基板が前 記熱可塑性樹脂層により接着されていることを特徴とす る多層回路基板でもある。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0007 【補正方法】変更 【補正内容】

【0007】更に、本発明は、配線パターンが形成され た複数枚の熱硬化性樹脂フィルムを、前記熱硬化性樹脂 フィルムの各々に形成された配線パターンの間の電気的 導通が、前記熱硬化性樹脂フィルムに形成されたビアに よってなされるように、積層して形成した多層回路基板 において、該熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形 成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材 料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電性 熱可塑性樹脂が充填されて成るビアが形成されていると 共に、前記金属層が前記ピアと接続する所要の配線パタ ーンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱硬化 性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板材料 に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホールが 形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部が 露出するように、前記金属層が所要の配線パターンに形 成された単位基板とが、前記端子ホールの開口側を外方 に向けて積層され、各単位基板が前記熱可塑性樹脂層に より接着されていることを特徴とする多層回路基板でも ある。かかる本発明において、端子ホールに外部接続用 のバンプを形成することができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】かかる本発明に係る多層回路基板において、ビアの電気抵抗値を可及的に低下し得る多層回路基板として、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するビアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るビアが形成されていると共に、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層が前記ビアと接続する所要の配線パターンに形成された単位基板が複数枚積層され、各単位基板が前記熱可塑性樹脂層により接着されていることを特徴とする多層回路基板を提供できる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009] 或いは、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、前記金属層が底面に露出するビアホール内に、所定の厚さに形成されためっき金属層と、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層とが順次積層されて成るビアが形成されていると共に、前記熱硬化性

樹脂フィルムの金属層が前記ピアと接続する所要の配線 パターンに形成された単位基板の1枚又は複数枚と、熱 硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成された基板材 料に、前記熱硬化性樹脂フィルムを貫通する端子ホール が形成されていると共に、前記端子ホールの底面に一部 が露出するように、前記金属層が所要の配線パターンに 形成された単位基板とが、前記端子ホールの開口側を外 方に向けて積層され、前記熱可塑性樹脂層により各単位 基板が接着されていることを特徴とする多層回路基板 も、ビアの電気抵抗値を可及的に低下し得る。かかる多 層回路基板においては、端子ホールに外部接続用のバン ブを形成することができる。これらピアの電気抵抗値を 可及的に低下し得る多層回路基板において、めっき金属 層の厚さを、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂層より も厚く形成することによって、ビアの電気抵抗値を更に 一層低下し得る。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】との様な、本発明に係る多層回路基板を製造し得る多層回路基板の製造方法は、熱硬化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられたピアホール内に、導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂ペーストを充填

した後、前記熱硬化性樹脂フィルムの金属層を、前記導 電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散させる加熱処理 を施して形成したビアに接続する配線パターンに形成し て単位基板を形成し、次いで、複数枚の前記単位基板を 積層して加<u>熱し</u>、前記熱可塑性樹脂層によって各単位基 板を接着することを特徴とするものである。また、熱硬 化性樹脂フィルムの片面に金属層が形成され、他の片面 に熱可塑性樹脂層が形成された基板材料に設けられた、 前記金属層が底面に露出するビアホール内に、所定の厚 さのめっき金属層を形成した後、前記めっき金属層上に 導電材料入りの導電性熱可塑性樹脂ペーストを充填し、 次いで、前記導電性熱可塑性樹脂ペーストの溶媒を飛散 する加熱処理を施してビアを形成した後、前記熱硬化性 樹脂フィルムの金属層を前記ビアに接続する配線パター ンに形成して単位基板を形成し、その後、複数枚の前記 単位基板を積層して加熱加圧を施し、前記熱可塑性樹脂 層によって各単位基板を接着することを特徴とする多層 回路基板の製造方法によれば、ビアの電気抵抗値を可及 的に低下し得る多層回路基板を製造できる。尚、かかる 本発明において、熱硬化性樹脂フィルムとして、熱硬化 性ポリイミドフィルムを用いると共に、熱可塑性樹脂層 を熱可塑性ポリイミド層とし、且つビアホールに充填す る導電性熱可塑性樹脂ペーストとして、金属粒子入りの 熱可塑性ポリイミド樹脂ペーストを使用することが好ま しい。